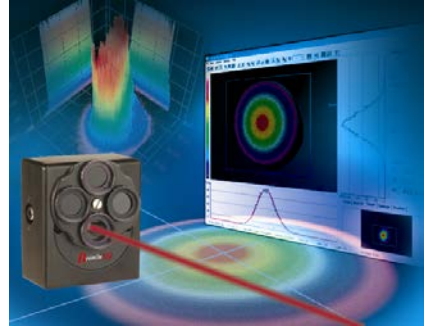


光束质量分析仪

BeamOn HR CCD Beam Profiler

特点：

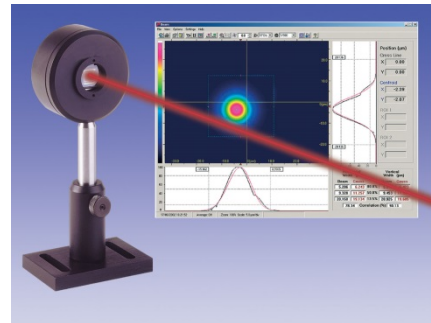
- 采用 12bit 的高分辨率 CCD 相机
- 像素高达 14 万
- 光谱范围：350nm-1310nm
- 可测连续和脉冲激光
- 提供 USB2.0 接口，简便、易操作



BeamOn CCD Beam Profiler

特点：

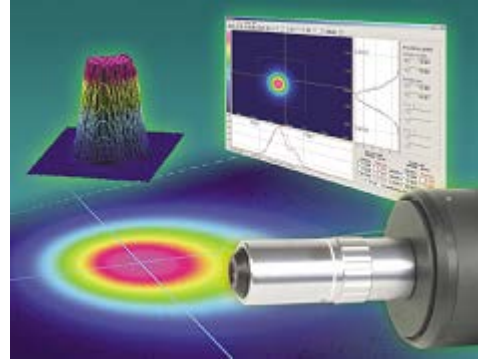
- 光谱覆盖紫外到红外，190nm-1310nm/1550nm
- 动态范围宽，0.05W/cm² ~ 50W/cm²
- 可测连续和脉冲激光
- 计算机接口：USB2.0 或者 PCI 板卡



μBeam Microscopic CCD beam profiler

特点：

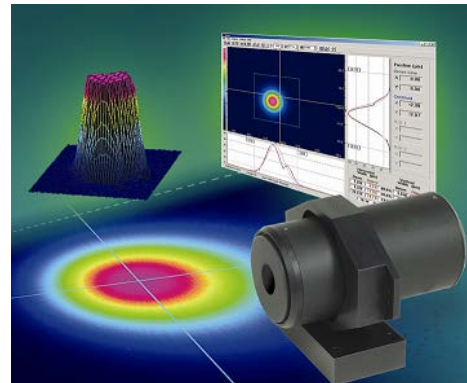
- 微观光束分析仪
- 光谱范围：350nm-1310nm
- 最小可测光斑：0.5μm (FWHM)
- 动态范围从 μW ~ W 级 (含滤光片)
- 可测连续激光和低频或高频下的脉冲激光
- 提供各种放大倍数的物镜
- 可测参数：强度分布、光束位置和光斑形状
- 专为工业和实验室设计
- 另备 USB2.0 版本，简便、易操作



BeamOn Long Bow

特点：

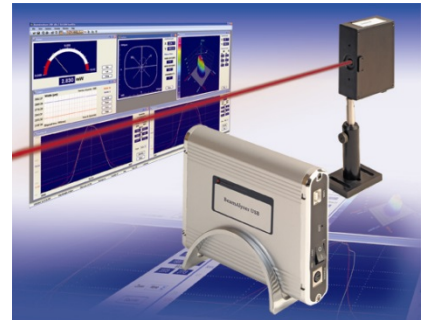
- 远程测量光束分析仪
- 光谱范围：350nm-1310nm
- 测量范围：320mm 宽，1500mm 远
- 可测连续和脉冲激光
- 内置用户自行校准功能
- 电动变焦，以便调整最佳光束
- 自动对焦功能
- 可测参数：强度分布、光束位置和光斑形状
- 提供 USB2.0 接口，简便、易操作
- 典型应用：测量太阳能



Beam Analyer USB

特点:

- 多刀口扫描光束分析仪
- 专利技术：独特的 2D/3D 断层图像重建
- 高精度测量连续激光
- 光谱范围：190nm-1800nm
- 精度：可测光斑尺寸 $3\mu\text{m}\sim 9\text{mm}$
- 分辨率：0.1 μm
- 可测参数：光束质量、光斑形状、光束位置和光强
- USB2.0 接口可选，简便、易操作



M2 Beam

- 特点：
- 多功能光束分析系统
- 波长范围：190 nm -1800nm
- 功率范围：100 μm -1W , 100 μm -5mW
- 光束直径：3mm-15mm
- 测量参数：二维M²因子、束腰和连续激光器的位置



Focus Gage

特点：

- 激光发散角测试仪
- 连续激光用
- 波长范围：190 nm -1800nm
- 功率范围：10 μ m-1W , 10 μ m-5mW
- 光束直径：3mm-12.7mm
- 提供两种结构：Option A (反射镜移动, 光源固定) 和 Option B (光源固定)
- 测量参数：N.A、束腰、发散角、光束宽度、位置和光强



上海尖丰光电技术有限公司

电话：021-64306513

TEL: 18049984960

Email: sales@aoetech.com

地址：上海市闵行区元江路 3599 号福克斯创新园 10 幢 3 楼 328 室

Website: <http://www.aoetech.com/>

AOE Technology Co., LIMITED

Add: Room 328, Building 10, No.3599 Yuanjiang Road(Fawkes innovation garden) MinHang District, Shanghai P.R.C (201109)

Tel/Fax: 021-64306513

sales@aoetech.com

www.aoetech.com